IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

Norikatsu TAKAURA et al.

Appln. No.:

Filed: Herewith

For: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE AND PRODUCTION

METHOD THEREOF

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner of Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants wish to make of record the documents cited in prior Application No. 10/164,008 filed June 7, 2002, whether cited by Applicants or by the Patent Office. The documents are listed on the attached Form PTO-1449.

Respectfully submitted,

Mitchell W. Shapi Reg. No. 31,568

MWS: jab

Miles & Stockbridge P.C. 1751 Pinnacle Drive, Suite 500 McLean, Virginia 22102-3833 (703) 903-9000 July 10, 2003

FORM PTO-1449					At	Atty. Docket No.			Appln. No.	
					XA	XA-9689A		l		
LIST	OF	DOCUMENTS C	ITED BY A	NT						
						Applicant				
						Norikatsu TAKAURA et al.				
					Fi	Filing Date			ıp	
					He	Herewith				
			U.S.	PATEN	T DOCU	MENTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Examiner Initial		Document Number	Date		Name	 	Class	Sub- class	Filing Date	
	AA	6,153,490	11-2000	Xing e	et al.		438	396		
- -	AB						· · ·			
	AC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 			-			
) 	AD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>. </u>							
	AE			 	*					
	AF				 					
 	AG									
	AH		 			 				
	AI					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	AJ		 			4		-		
	AK		· · · · ·							
	.l	· ·	FOREIC	N PATE	NT DOC	UMENTS	- 	<u> </u>		
Examiner Initial		Document Number	Date		Country	,	Class	Sub- class	Translation	
	AL	2000-174225	6/00	Japan					Abstract	
	AM	09-036318A	02/97	Japan						
	AN	04-058556A	02/92	Japan			-			
	AO	02-214155A	09/90	Japan						
	AP							-		
. ""	AQ									
	AR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	AS									
		OTHER	(including au	thor, titl	le, date,	pertinent p	ages, etc	.)		
AT Kistler, N. et al., "Symmetric CMOS in Fully-Depleted Sil:								I		
Insulator Using P+-Polycrystalline Si-Ge Gate Electrodes," De 1993, IEDM 93, pp. 727-730.								," Dec.		
Examiner					Date Co	Date Considered				
	w lir	nitial if refere ne through citat nt communication	ion if not	in confor						